2006年2月28日 KEK研究会『QCDとハドロン物理の新展開』

K中間子ヘリウム原子 3d → 2p X線の精密測定

東京大学

竜野 秀行

for KEK-PS E570 collaboration

KEK-PS E570 collaboration list

G. Beer¹, H. Bhang², M. Cargnelli³, J. Chiba⁴, S. Choi²,
C. Curceanu⁵, Y. Fukuda⁶, T. Hanaki⁴, R. S. Hayano⁷, M. Iio⁸,
T. Ishikawa⁷, S. Ishimoto⁹, T. Ishiwatari³, K. Itahashi⁸, M. Iwai⁹,
M. Iwasaki⁸, B. Juhasz³, P. Kienle³, J. Marton³, Y. Matsuda⁸,
H. Ohnishi⁸, S. Okada⁸, H. Outa⁸, M. Sato⁶, P. Schmid³,
S. Suzuki⁹, T. Suzuki⁸, H. Tatsuno⁷, D. Tomono⁸,
E. Widmann³, T. Yamazaki⁸, H. Yim², J. Zmeskal³

Victoria Univ.¹, SNU², SMI³, TUS⁴, INFN(LNF)⁵, Tokyo Tech⁶, Univ. of Tokyo⁷, RIKEN⁸, KEK⁹

1. 導入

強い相互作用によるエネルギー準位のシフト



Kaonic helium puzzle



S.Hirenzaki et al. Phys. Rev. C 61 055205

過去の実験

▶ 測定器:Si(Li) 分解能 (FWHM) ~300 eV @ 6.5 keV

> シグナルをとりながらのエ
 ネルギー較正をしていない

> シグナルに対して大きな バックグラウンド





K⁻-⁴He 原子核の情報 (理論)



Y. Akaishi and T. Yamazaki, Phys. Rev. C 65 (2002) 044005



Coupled channel model

Optical potential $V_{opt} = U_0 + i W_0$

K中間子の深い束縛状態で あればシフトを許容

eV Coupled channel Coupled repulsive channel 10 |shift| < ~11 eV 5 200 100 shift 0 Optical 300 Un MeV K中間子の深い束縛状態 -5 に懐疑的な予言 -10 **Optical model** |shift| ~ 0 eV

Y.Akaishi, EXA05 proceedings (2005)





▷ X線測定:液体ヘリウム4中での静止K⁻反応 ▷ K⁻ビームと2次荷電粒子のトラッキング により反応点を再構成 \Rightarrow fiducial volume cut ドリフト 2次荷電粒子 チェンバー *K*⁻ビーム **X**線 ドリフト 液体 4He 標的 測定器 SDD チェンバー



Silicon Drift Detector (SDD)



\triangleright 小キャパシタンス $C = \epsilon S/d$

→ 100 mm²の有効面積を維持しながら良い分解能を実現

▷ 測定器の厚さを Si(Li) の1/10 に (0.26 mm)

→ γ 線や他のX線が引き起こすソフトコンプトン散乱からなるバックグラウンドを抑制

エネルギー分解能 (⁵⁵ Fe 線源)



1ch = $3.034 \text{ eV}, \sigma = 25.43 \text{ ch}$

SDD 温度 : 85K E570と同じセットアップ

FWHM = 181.8±0.41eV

at MnK α_1 5.9 keV

 \rightarrow 185eV at 6.5 keV

E570 セットアップ



▶ 不純物からのX線によるバックグランドを防ぐため、純アル ミニウム箔をヘリウム標的とSDDの周りに貼った

過去の実験条件との比較

	過去の実験	E570
分解能 (FHWM) @ 6.5 keV	~300 eV Si(Li)	~185 eV SDD
有効領域	300 mm ²	100 mm ² * 8 SDDs
ディテクターの厚さ	~4 mm	0.26 mm
エネルギー較正	No in-beam	In-beam (Ti and Ni)
Fiducial volume cut	No	Yes

3. 解析結果 (preliminary)

Fiducial volume cut



過去の実験との比較I



Nucl.Phys.A392 (1983) 297.



統計誤差と系統誤差

▷ 期待される統計誤差 2~3 eV

 $\frac{\sigma}{\sqrt{N}} \sim \frac{185/2.355}{\sqrt{1500}} = 2.03$

バックグラウンドフリー を仮定したときの計算

▷ 系統誤差 (見積もり中)

- エネルギー較正とゲイン補正
- ADCの非線形性
- 測定器の応答関数によるフィット

まとめ

▷ K中間子へリウム原子 3d → 2p X線を測定した

- 分解能 ~185 eV at 6.5 keV ← SDD
- シグナル統計~2.5 倍、S/N~8 倍改善

← Fiducial volume cut

- シグナルをとりながらのエネルギー較正

▷ 過去の実験の 40 eV という大きな斥力的シフトは得られなかった

▷ 最終的な結論を出すための解析は進行中